

令和4年3月10日

各 位

静岡県工業技術研究所
静岡県プレス技術研究会

技術講習会「走査型電子顕微鏡の概要と活用事例」開催延期のご案内

貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

令和4年3月15日（火）に予定していた標記セミナーについて、新型コロナウイルス感染対策で、静岡県に適用されているまん延防止等重点措置が延長されたため、開催を再び延期することといたしました。

記

- 1 日 時 令和4年4月27日（水） 13:30～16:15（受付 13:00～）
- 2 会 場 静岡県工業技術研究所（静岡市葵区牧ヶ谷 2078 番地）講堂
- 3 内 容
13:30～ 開会挨拶
13:35～ **「走査型電子顕微鏡 SU3900 を用いた観察事例」**
講 師：株式会社日立ハイテクフィールドディング 西村 雅子 氏
SEM で良好な画像を得るために必要な原理、機能をわかりやすく解説します。
試料の前処理による手法の違いも事例を交えてご紹介いたします。
15:05～ 休 憩
15:20～ **「エネルギー分散型 X 線分析装置 Aztec Live UM40 を用いた分析事例」**
講 師：オックスフォード・インストルメンツ株式会社 山口 晋 氏
EDX 分析により判明する事例を中心にご紹介します。
SEM と連動性を高めた新たな機能もご紹介します。
16:05～ 質疑応答
16:15 閉 会
- 4 定 員 30 名 （受講票は発行致しません。定員超過の場合のみご連絡致します。）
- 5 参加費 無 料
- 6 締 切 令和4年4月20日（水）
- 7 申込み 別紙申込書にご記入の上、F A Xまたは電子メールにてお申込みください。
F A X：054-278-3066 電子メール：sk-kinzoku@pref.shizuoka.lg.jp
- 8 問合せ先 静岡県工業技術研究所 金属材料科（TEL 054-278-3025） 田中、岩澤、長谷川

※本講習会は、今後の新型コロナウイルス感染拡大状況によって、開催方法を変更することがありますのでご了承ください。



【参加申込書】

4月27日 技術講習会「走査型電子顕微鏡の概要と活用事例」

電子メール：sk-kinzoku@pref.shizuoka.lg.jp

宛先 静岡県工業技術研究所 金属材料科 田中、岩澤、長谷川 行

■ 連絡担当者

会 社 名	
所 属 ・ 職 名	
氏 名	
メールアドレス	
電 話 番 号	
F A X 番 号	

■ 参 加 者

氏 名	所 属 ・ 職 名

※6名以上で申し込まれる場合は、申し込み用紙をコピーしてご使用ください。

※ご記入いただいた個人情報は主催者からの連絡や情報提供・事務処理のみに利用いたします。

※講師には参加者名簿を提出させていただきます。